

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES  
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS  
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Electronic driver for LED modules

Name and address of the Applicant  
Nom et adresse du demandeur

Philips Lighting B.V.  
High Tech Campus 45,  
5656 AE Eindhoven  
The Netherlands

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Philips Lighting B.V.  
High Tech Campus 45,  
5656 AE Eindhoven  
The Netherlands

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Philips Lighting Electronics Poland  
ul Przemysłowa 29  
64-920 Pila  
Poland

Rating and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Xi LP 40W 0.2-0.7A SN 230V S175 sXt  
Uin: 230 VAC lin: 0.21 A Pin: 46 W  
fn: 50-60 Hz PF: 0.95 tc(max): 80 °C  
Uout: 23-77 V Iout: 200-700 mA

Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt  
Uin: 230 VAC lin: 0.21 A Pin: 46 W  
fn: 50-60 Hz PF: 0.95 tc(max): 80 °C  
Uout: 23-77 V Iout: 200-700 mA

Xi LP 40W 0.3-1.0A SL 230V S175 sXt  
Uin: 230 VAC lin: 0.21 A Pin: 46 W  
fn: 50-60 Hz PF: 0.95 tc(max): 80 °C  
Uout: 20-58 V Iout: 300-1000 mA

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

PHILIPS

Type of manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme de laboratoire d'essais constructeur

SMT

Model / Type Ref.  
Réf. de type

Xi LP 40W 0.2-0.7A SN 230V S175 sXt  
Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt  
Xi LP 40W 0.3-1.0A SL 230V S175 sXt

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)

A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC  
Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI

61347-1(ed.2);am1;am2  
61347-2-13(ed.2)

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ  
Arnhem  
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Date: 2015-06-01

Signature: A.P. van der Veen

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES  
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS  
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate  
Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue  
partie de ce certificat

2183311.50

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ  
Arnhem  
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Date: 2015-06-01

Signature: A.P. van der Veen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.P. van der Veen', written over a circular stamp or seal.